

证书编号：20260644000008187

数据知识产权登记证书

登 记 号：SZ2026120008187.4

数 据 名 称：光学膜批次质量风险暴露与不良根因分析数据集

登 记 主 体：广东轩朗光学科技有限公司

证 件 号 码：91441900560848392W

申 请 日 期：2026年06月02日

登 记 日 期：2026年09月10日



登记信息

2026年09月10日